### @ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

平4-3368 ❸公開 平成4年(1992)1月8日

G 11 B

20/12 7/24 11/10

9074-5D B Α

7215-5D 9075-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

60発明の名称 光デイスク

> ②特 願 平2-104515

20出 頤 平2(1990)4月20日

(2)発 明 者 大 īF 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号

四代 理 人 弁理士 田辺 恵基

### 明報書

### 1. 発明の名称

光デイスク

### 2.特許請求の範囲

(1) ユーザ記録領域にセクタ単位で情報データを 書き込み又は読み出すようになされた光デイスク において、

任意の位置に上記ユーザ記録領域の上記セクタ 毎の使用の有無を要す複数のフラグを設定する書 込み済セクタフラグ領域

### を具えることを特徴とする光ディスク。

(2) 上記書込み済セクタフラグ領域に不良セクタ が存在するとき、交替処理を実行して当該不良セ クタを無効セクタとじ、当該不良セクタに続く上 記セクタを用いて上記書込み済セクタフラグ領域 を形成するようにした

ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載 の光ディスク。

### 3.発明の詳細な説明

以下の順序で本発明を説明する。

A産業上の利用分野

B発明の概要

C従来の技術

D発明が解決しようとする課題

E課題を解決するための手段(第1図及び第2図)

F作用(第1図及び第2図)

G実施例 (第1図~第4図)

H発明の効果

#### A産業上の利用分野

本発明は光デイスクに関し、例えば光磁気ディ スクを追記型光ディスクとして用いる場合に適用 して好適なものである。

#### B発明の概要

本発明は、光デイスクにおいて、ユーザ紀録領 域のセクタ毎の使用の有無を表す複数のフラグが 設定された書込み済セクタフラグ領域を参照する

ことにより、容易にユーザ記録領域のセクタ毎の 使用の有無を検出し得る。

### C従来の技術

従来光ディスクとしては、一度だけ所定の情報 データを記録し得る光ディスク(いわゆる造配型 光ディスク(WORMディスク))や、何度でも 情報データを記録し得る書換え型光ディスク(い わゆる光磁気ディスク(MOディスク))がある。

このWORMディスク及びMOディスクは、記録及び再生原理や記録集体の構造が異なり、 双方 を共に利用し得る記録集体を装置を作成する場合は は、 それぞれの記録集体の特性を過程のに ディワー特性を選択的に 用いる必要がある。

# D発明が解決しようとする課題

ところでWORMディスクは穴あけ式デイスク、 相変化型ディスク及び合金型ディスク等種々の構 成の記録媒体が用いられており、何れのディスク でも記録再生し得るようにするためには、記録再 生装置としてWORMディスクの種別に応じた記 録レーザパワー特性や再生イコライザ特性を調整 する必要があり、記録再生装置全体として構成が 複雑になる問題があつた。

またこのWORMディスクは一度しか書き込みが出来ないため、情報データの改ざんが出来ない 利点があると考えられている。

ところが実際上情報データの書き込みの際、ユーザ記録領域に書込み/練出しエラーが存在的 セクタ (以下これを不良セクタと呼ぶ)を検しまると、その不良セクタと作え,当該不良セクタに客き込むべき情報データを他のセクタに客きといいる交替処理が行われており、情報データの改ざんが簡単にかつ全く分からない状態で実行されため、書換え型のMOデイスクと同等であると来えられる。

またWORMデイスクにおいては、ユーザ紀録 領域の所定セクタ分が未使用か否か又は交替処理 が実行されたか否かを変すフラグ情報等が、相当

# するセクタ内部に書き込まれている。

すなわちWORMディスクにおいて、ユーザ記録領域の所定セクタ分が未使用か否かを検出し空きセクタをサーチする場合には、セクタ内のフリ情報を読み出すと共にその内等について誤り検 対正処理を実行する必要があり、処理時間が多 大になる問題があつた。

このような問題を解決するため、WORMデイスクと同等であると考えられるMOデイスクについて、コーザに登録の所定クタの上書きては出し、使用疾変を受けなった。といいてかる使用はできないできませました。というにすれば、途配型光デイスクとして用いる

# ことができると考えられる。

本発明は以上の点を考慮してなされたもので、 ユーザ記録領域のセクタ毎の使用の有無を容易かつ確実に検出し得る光ディスクを提案しようとするものである。

### **P課題を解決するための手段**

かかる課題を解決するため第1の発明においては、ユーザ記録領域ARuszにセクタ単位でたが解データを書き込み又は読み出すようになごれた録デイスク2において、任意の位置にユーザ複ARuszのセクタ毎の使用の有無を表す領域WSフラグを設定する書込みた。

また第2の発明においては、書込み済セクタフラグ領域WSFZに不良セクタSBCェルが存在するとき、交替処理を実行してその不良セクタSBCェに続くセクタを用いて書込み済セクタフラグ領域WSFZを形成するようにした。

### F作用

ユーザ記録領域ARuneのセクタ毎の使用の有無を表す複数のフラグが設定された書込み決せクタフラグ領域WSFZを参照することにより、容易にユーザ記録領域ARuneのセクタ毎の使用の有無を検出し得る。

またこの書込み済セクタフラグ領域WSFZについて交替処理するようにしたことにより、確実にユーザ記録領域ARssx のセクタ毎の使用の有無を検出し得る。

#### G実施例

以下図面について、本発明の一実施例を詳述す

第1回において、1は全体として本発明による 光磁気ディスク(MOディスク)2を用いる光磁 気ディスク装置を示し、ホストコンピユータ デせず)から書込み命令と共に入力される書込み でした。 アータをMOディスク 2に書き込み、またホストコンピユータから入力 される統出し命令に応じて、MOデイスク2から 統み出した情報データを読出しデータDTェェとし てホストコンピユータに送出する。

すなわちまず情報データをMOディスク2に書 き込む際、書込み命令及び書込みデータDTwrは マイクロコンピユータ構成でなる光磁気デイスク 朝御回路3を遠じてメモリ回路4に一旦書き込ま

この光磁気ディスク制御国路 3 はメモリ回路 4 に書き込まれた書込みデータDT・・について、例えば記録単位として1024ペイト (又は 512ペイト) でなる 1 セクタ分毎にブロック化すると共に所定の付加情報を付けて記録情報データDT・まことして読み出し、これを記録処理回路 5 に送出する。

記録処理国路5は入力される記録情報データD Truc を変調して磁気記録駆動信号Smarc及び光 記録駆動信号Smarcを発生し、これをそれぞれ磁 気ヘッド6及び光ヘッド7に送出する。

これにより磁気ヘッド6及び光ヘッド7は、軸 8を中心に回転駆動されるMOディスク2の表面

側から磁気記録駆動信号Smaracに応じた記録磁算 Haを印加すると共に、MOデイスク2の裏面観 から光記録駆動信号Stateに応じた記録レーザえ Larcを照射し、この結果書込みデータDTwrに 応じた情報データがMOデイスク2に書き込まれる。

またこれに対してMOデイスク2から情報データを読み出す際、読出し命令は光磁気デイスク朝 御国闘3に入力され、これにより光磁気デイスク 朝御国闘3は読出し命令に応じて光へツド7を発 光間動してMOデイスク2上の所定位置に再生レーザ光し。を照射する。

この結果光ヘッド7はMOディスク2からの反射光を受光し、これにより得られる再生信号Sra を再生処理回路9に送出する。

再生処理回路 9 は再生信号 S n a を 2 値化すると 共に復調して再生情報データ D T n a を発生し、これを光磁気ディスク制御回路 3 に送出してメモリ 回路 4 に一旦書き込む。

光磁気デイスク制御回路3はメモリ回路4に書

き込まれた再生情報データDT。こついて、例えば誤り検出訂正処理を実行すると共にデブロック 化して再生情報データDT。として読み出しこれ をホストコンピユータに送出する。

これにより読出し命令に応じた情報データをM Oディスク 2 から読み出し得るようになされてい z

ここでMOデイスク2は、例えばISO/IE C DIS 10089(international organization for standardization/international electrotec hnical commission draft international stand ard 10089) に提案されているようなフォーマツ を有する5インチデイスクでなる。

すなわちこの実施例の場合、MOディスク2は 策旋状の記録トラックを有し、第2図 (A) に示 すように、内周側から半径下方向に順次半径2次 30 (画)の領域に内周側拡張領域AF1xが形成され、 12 30~60 (画)の領域にユーザ記録領域に Rm 製能 本部を放され、半径が形成されている。 実限上類2図(B)に示すように、まず内周側 拡張機械ARiiにおいては、半径1方向に順次半 径27.00~29.00(m)の領域に反射線面領域R 2が形成され、続く半径29.00~29.50(m)の 領域にPEP情報が配縁されたPEP制御トラック領域CT2が形成されている。

PEP情報は光デイスクの団転制御情報、変調 方式及びデイスク種別等でなり、これらがエンボ スピットで記録されている。

このPEP制御トラック領域CTZの外周側の 半径 29.50~29.52 [mm]の領域には移行領域T 2が形成され、統く半径 29.52~29.70 [mm]の 領域にはSFP情報が記録された内周側SFP制 御トラック領域CTZが形成されている。

SFP情報はPEP情報を含むと共に、光デイスクの線体情報、配録再生用レーザ光のパワーや パルス幅等を表すシステム情報でなり、これらが エンポスピットで記録されている。

この内間側SFP制御トラック領域ICTZの 外周側の半径 29.70~ 30.00 (mm) の領域は内周 係製造者使用領域IM2として定義されており、実際上半径29.70~29.80(mm)及び半径29.90~30.00(mm)の第1及び第2のガードバンドGB1及びGB2に挟まれた半径29.80~29.90(mm)の領域が製造者テスト領域MT2として用いられている。

また外間側拡張領域ARest、においては、半径 r方向に順次半径 60.00~ 60.15 (ma)の領域が 外間側製造者使用領域OM Zとして定義され、統 く半径 60.15~ 60.50 (ma) の領域に外間側 SF P制御トラック領域OCTZが形成され、さらに 終く半径 60.50~ 61.00 (ma)の領域がリードア ウト領域LOZとして用いられている。

なおPEP制御トラック領域CTZのPEP情報のデイスク種別を表す1パイト分のデータとして、漫客WORMデイスクを表す値「0001 0000」が設定されるが、この実施例の場合MOデイスク2を追配型光デイスクとして用いるため例えば値「0001 0000」が設定され、内周側SFP制御ト

ラック領域ICTZ及び外周側SFP制御トラック領域OCTZのSFP情報もこれに応じて変更されて設定されて収定されている。

さらにユーザ記録領域ARess にはトラック幅
1.6 [μs] の記録トラツクが 18751トラック外
形成され、記録単位としての1セクタが1024パイト(又は512パイト)の場合、1トラック上に17
セクタ(又は31セクタ)分形成されることにより、
ユーザ記録領域ARess 全体として318767セクタ
(又は581281セクタ)を含んで形成されている。

(又は581281セクタ)を含んで形成されている。 ここでこの実施例のMOデイスク2の場合。ユ 一ザ記録領域ARsssの内閣側に配された内間便 製造者使用領域IMZの第2のガードパンドGB 2に、ユーザ記録領域ARssssの全セクタについ て、使用(書き込み)済か否かの区別を1ピット のフラグ情報で表す書込み済セクタフラグ領域W SFZが形成されている。

この書込み済セクタフラグ領域WSFZは1セクタが1024パイトの場合ユーザ記録領域ARess 全体に318767セクタ合まれることにより、次式  $\frac{318767/(8\times1024)}{17} = 38.91 \pm 9.9$ 

- 2.28 トラツク

..... (1)

で求められるように39セクタ (3トラック)分、 すなわち-3トラックの0セクタから-1トラッ クの16セクタの領域でなる。

また 1 セクタが 512 パイトの場合ユーザ記録領域 A  $R_{var}$  全体に581281 セクタ含まれることにより、次式

 $\frac{581281/(8 \times 512)}{31} = 141.91 \pm 9.9$ 

= 4.58 トラツク

...... (2)

で求められるように142 セクタ(5 トラツク)分、 すなわちー 5 トラツクの 0 セクタからー 1 トラツ クの30セクタの領域でなる。

このフラグエリアFGAの2パイト目、すなわちパイト3のLSBのピット0からMSBのピットでは、ユーザ記録領域ARIIIのNセクラインでは、ユーザの8セクタ分についての使用がから以来使用かの区別を要すフラグが、それぞれ僅「1」又は値「0」で設定されている。

なおこの審込み済セクタフラグ領域WSFZは 強力な誤り検出訂正符号が付加され、ドロツブア ウト等以外では誤りが発生しないようになされて いる。

またこの実施例の光磁気デイスク装置1におい

て、書込み済セクタフラグ領域WSFZの作成時に例えばー3トラツクTR-1の1番目のセクタSEC。 2番目のセクタSEC。 た、電水セクタSEC。 放び3番として値「1」、値「2」及び値「3」を設定して、この3番目のセクタSEC。について参S込みC、この3番目のセクタSEC。を不良セクタSEC。として交替処理を実行する。

すなわちこの交替処理によつて、不良セクタS BC。に指定された3番目のセクタSEC。は無 視され、続く4番目のセクタSEC。にセクタ 場所でみとして値「3」が書き込まれ、以降この 場所で各セクタSEC。~SECにをして書込 み洗セクタフラグ領域WSFZが作成される。

実際上書込み済セクタフラグ領域WSFZとしては、1セクタが1024パイトの場合3トラツク分 すなわち51セクタ分だけ確保されており、(1) 式から算出される必要セクタとしての38セクタ分 かる。ことがわかる。

使って、書込み済セクタフラグ領域機関子 ! Durri及びセクタ番号SNOの2パイト分や誤り 検出訂正符号分を考慮しても十分な余裕セクタが 存在し、これを用いて交替処理を実行することが アネス.

また 1 セクタが 512パイトの場合 5 トラツク分 すなわち 155セクタ分だけ確保されており、 (2) 式から第出される必要セクタとしての 142セク 分分に対して13セクタ分の余裕セクタがあること がわかる。

従つて1セクタが1024バイトの場合と同様に十 分な余裕セクタが存在し、これを用いて交替処理 を実行することができる。

以上の構成において、例えばMOデイスク2の 書込み済セクタフラグ領域WSF2の全てのフラ グは出荷時に値「0」に設定されている。

この状態でMOディスク2のユーザ記録領域ARuseに対して、所望の情報データを追記する光磁気ディスク装置1の光磁気ディスク制御回路3 においては、情報データの記録に先立つてまず書 込み済セクタフラグ領域WSFZの内容をメモリ 団路4に読み出す。

続いてメモリ国路もの書込み済セクタフラグ領 域WSFZの内容をサーチして空きセクタ、すな わちフラグが値「0」のセクタを検出し、当該空 きセクタに所望の情報データを書き込む。

これと共に光磁気ディスク制御回路3は、情報 データを書き込んだセクタに対応するMOディス ク2上の書込み済セクタフラグ領域WSF2のフラグを値「1」に設定する。

なおこの光磁気デイスク装置1においては、書込み済セクタフラグ領域WSFZのフラグが値「 1」に設定されたセクタに対して書き換えや上書 きができないようになされている。

以上の構成によれば、ユーザ記録領域ARuse のセクタ毎の使用の有無を表す複数のフラグが設 定された書込み洗セクタフラグ領域WSFZを参 願することにより、容易にユーザ記録領域 ARuse のセクタ毎の使用の有無を検出し得る光 ディスクを実現できる。 さらに上述の構成によれば、書込み済セクタフラグ領域WSFZについて交替処理するようにしたことにより、確実にユーザ記録領域ARuseのセクタ毎の使用の有無を検出し得る。

かくするにつきMOディスクに書込み済セクタ フラグ領域WSFZを設け、書込み済のセクタに ついて書き換えや上書きができないようにして、 追配型光ディスクとして利用することができ有用 性を一段と向上し得る。

なお上述の実施例においては、書込み済セクタ フラグ領域をユーザ記録領域外の内閣側拡張領域 の一部に形成した場合について述ったが、書込み 済セクタフラグ領域はこれに限らず外間側拡張領域 域やユーザ記録領域の所定の位置に形成するよう にしても上述の実施例と同様の効果を実現できる。

また上述の実施例においては、5インチフォーマットによるMOデイスクを用いた場合について述べたが、3インチフォーマットや他のMOデイスクを用いるようにしても良い。

また上述の実施例においては、MOディスクに

書込み済セクタフラグ領域を形成して、追記型光 デイスクとして用いる場合について述べたが、書 込み済セクタフラグ領域の更新を可能にして表済 去助止用フラグとして利用するようにしても良い。

さらに上述の実施例においては、光ディスクと してMOディスクを用いた場合について述べたが、 これに限らず、書き換えが可能な光ディスクに広 く適用して好適なものである。

#### H発明の効果

上述のように本発明によれば、ユーザ記録領域 のセクタ毎の使用の有無を妻す複数のフラグが設 定された書込み狭モクタフラグ領域を参照するこ とにより、容易かつ確実にユーザ記録領域のセク タの使用の有無を検出し得る光ディスクを実現 できる。

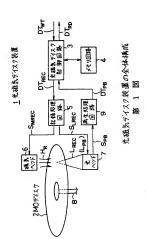
かくするにつき、光デイスク装置の有用性を格 段的に向上し得る光デイスクを実現できる。

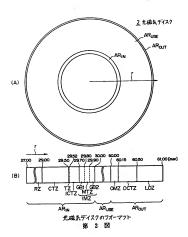
### 4. 図面の簡単な説明

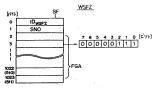
第1回は本発明による光ディスクを用いた光磁 気ディスク装置の一変施例を示すプロツク図と 駅 2回は実施例による光ディスクのフォーマンで 示す略線図、第3回は書込み済セクタフォーマンで 製 ではなった。 10日である 10日でも 1

1 ……光磁気ディスク装置、2 ……MOディスク、3 ……光磁気ディスク制御回路、4 ……メモリ回路、AR wsr ……ユーザ記録領域、WSF Z ……書込み済セクタフラグ領域。

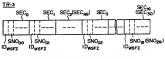
代理人 田辺恵基







書込み済セクタフラグでは域中のセクタフォーマット 第 3 図



書込み清セクタフラク"領域の交替処理 第 4 図